Family list 2 family member for: JP10041069 Derived from 1 application.

1 MANUFACTURE OF ORGANIC ELECTROLUMINESCENT

Publication info: JP3539125B2 B2 - 2004-07-07 JP10041069 A - 1998-02-13

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

(11)特許出願公開番号

特開平10-41069

(43)公開日 平成10年(1998)2月13日

(51) Int.C1. 6

識別記号

FΙ

H05B 33/10

H05B 33/10

審査請求 未請求 請求項の数17 FD (全11頁)

(21)出願番号

特願平9-94613

(22)出願日

平成9年(1997)3月27日

(31)優先権主張番号 特顯平8-122667

(32)優先日

平8 (1996) 4月18日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000003159

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

(72)発明者 藤森 茂雄

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株

式会社滋賀事業場内

(72)発明者 姫島 義夫

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株

式会社滋賀事業場内

(72)発明者 小濱 亨

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株

式会社滋賀事業場内

(54) 【発明の名称】有機電界発光素子の製造方法

(57)【要約】

【課題】ウェットプロセスを用いる必要のない、良好な パターン加工精度をもつ有機電界発光素子の製造方法を 提供する。

【解決手段】陽極と陰極との間に有機化合物からなる発 光層が存在する有機電界発光素子において、該素子に含 まれるパターン加工部分が、磁力によって基板へ密着さ せたマスクを介して形成されることを特徴とする有機電 界発光素子の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】陽極と陰極との間に有機化合物からなる発 光層が存在する有機電界発光素子において、該素子に含 まれるパターン加工部分が、磁力によって基板へ密着さ せたマスクを介して形成されることを特徴とする有機電 界発光素子の製造方法。

【請求項2】有機電界発光素子の製造面である基板表側 に磁場によって吸引力の及ぼされるマスクを配置し、基 板裏側には磁場発生源を配置することを特徴とする請求 項1記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項3】マスクが、Fe、Co、Niのうち1種類 以上の元素を合計1%以上含むことを特徴とする請求項 1または2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項4】マスクが、Fe、Co、Niのうち1種類 以上の元素を合計20%以上含むことを特徴とする請求 項1または2記載有機電界発光素子の製造方法。

【請求項5】マスクの厚さが2mm以下であることを特 徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の製

【請求項6】マスクの厚さが500μm以下であること 20 を特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子 の製造方法。

【請求項7】マスクの最小パターンピッチが2mm以下 であることを特徴とする請求項1または2記載の有機電 界発光素子の製造方法。

【請求項8】マスクの最小パターンピッチが500μm 以下であることを特徴とする請求項1または2記載の有 機電界発光素子の製造方法。

【請求項9】磁場発生源が電磁石であることを特徴とす る請求項2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項10】磁場発生源が永久磁石であることを特徴 とする請求項2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項11】陽極または陰極の少なくとも一方が透明 であることを特徴とする請求項1または2記載の有機電 界発光素子の製造方法。

【請求項12】透明な基板上に透明な陽極が設けられて いることを特徴とする請求項1または2記載の有機電界 発光素子の製造方法。

【請求項13】パターン加工部分が発光層であることを 製造方法。

【請求項14】発光層を蒸着法によって形成することを 特徴とする請求項13記載の有機電界発光素子の製造方 法。

【請求項15】パターン加工部分が陽極または陰極の少 なくとも一方であることを特徴とする請求項1または2 記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項16】陽極あるいは陰極を蒸着法もしくはスパ ッタリング法によって形成することを特徴とする請求項 15記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項17】有機電界発光素子の非発光部分にスペー サーを設けることを特徴とする請求項1または2記載の 有機電界発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表示素子、フラッ トパネルディスプレイ、バックライト、照明、インテリ ア、標識、看板、電子写真機などの分野に利用可能な、 電気エネルギーを光に変換できる有機電界発光素子の製 10 造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】陰極から注入された電子と陽極から注入 された正孔とが、両極に挟まれた有機蛍光体内で再結合 して発光するという有機電界発光素子の研究が近年活発 に行われるようになってきた。この素子は、薄型、低駆 動電圧下での高輝度発光、蛍光材料を選ぶことによる多 色発光が特徴であり注目を集めている。

【0003】有機電界発光素子が高輝度に発光すること は、コダック社のC. W. Tangらによって初めて示 された (Appl. Phys. Lett. 51 (12) 21, p. 913, 1987)。コダック社の提示した 有機電界発光素子の代表的な構成は、ITOガラス基板 上に、蒸着法によって正孔輸送性のジアミン化合物、発 光層である8-ヒドロキシキノリンアルミニウム、そし て陰極としてMg:Agを順次設けたものであり、10 V程度の駆動電圧で1000cd/m゚ の緑色発光が可 能であった。現在の有機電界発光素子は、上記の素子構 成要素の他に電子輸送層を設けているものなど構成を変 えているものもあるが、基本的にはコダック社の構成を 30 踏襲している。高輝度および多色発光が可能であるこれ らの有機電界発光素子を表示素子などに利用する検討は 盛んに進められている。

【0004】しかし、日経エレクトロニクス1996.1.29 (No.654)p.102にも指摘されているように、素子のパタ ーン加工が1つの大きな問題となっている。

【0005】例えば、フルカラーディスプレイの場合で は、所定の位置にR、G、Bの発光層を形成する必要が ある。通常このようなパターン加工はフォトリソ法に代 表されるウェットプロセスによって達成されるが、有機 特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の 40 電界発光素子を形成する有機膜は水分や有機溶媒、薬液 に対する耐久性に乏しい。特開平6-234969号公 報に代表されるように、有機材料を工夫することにより ウェットプロセスの可能な素子が得られることも示され ているが、このような方法では素子に用いる有機材料が 限定されてしまう。

> 【0006】さらに、表示素子には電極のパターン加工 が不可欠である。有機層上部の電極をウェットプロセス でパターン加工する際にも、やはり有機膜にダメージを 与えることが問題となる。

【0007】このような理由から、従来は、蒸着法に代 50

1

3

表されるドライプロセスによって有機電界発光素子を製 造し、パターン加工はマスクを利用して実現することが 多かった。つまり、素子を製造する基板前方にマスクを 配置して、マスク開口部のみに有機層あるいは電極を蒸 着するのである。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、微細な パターンに対応するにはマスクの厚さを薄くする必要が ある。強度が十分とれないために、たわみなどによって 基板とマスクとの密着性は悪化する。したがって、従来 10 方法では、パターンが微細であるほど蒸着物がマスクの 影に回り込む部分が無視できず、十分な精度をもって素 子のパターン加工を行うことが困難であった。このこと は、素子の短絡や、漏れ電流の増加によるクロストーク 発生の原因にもなりえる大きな問題であった。例えば、 特開平2-66873号公報によれば、パターンピッチ 3 0 0 μm未満というのは、マスクを用いることによる パターン加工が可能な範囲よりも、かなり小さいピクセ ルサイズであることが示されている。

【0009】本発明は、かかる問題を解決し、ウェット 20 プロセスを用いることのできない有機電界発光素子にお いて、良好なパターン加工精度を実現できる製造方法を 提供することを目的とする。つまり、マスクを基板に対 して単に固定することが目的ではなく、従来では不可能 であったマスクによる微細なパターン加工を実現するの に必要な、マスクと基板との十分な密着性を発現する方 法を提供することが目的である。

[0010]

【課題を解決するための手段】前記課題を達成するため に、本発明の製造方法は「陽極と陰極との間に有機化合 30 物からなる発光層が存在する有機電界発光素子におい て、該素子に含まれるパターン加工部分が、磁力によっ て基板へ密着させたマスクを介して形成される」ことを 特徴とするものである。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明における有機電界発光素子 とは、陽極と陰極との間に有機化合物からなる発光層が 存在し、電気エネルギーにより発光する素子であって、 陽極や陰極あるいは発光層などの素子を構成する層の少 くとも1つがパターン加工されているものである。

【0012】陽極と陰極は、素子の発光に十分な電流が 供給できる導電性をもてばよいが、光を取り出すために 少なくとも一方の電極が透明であることが望ましい。

【0013】透明な電極は可視光線透過率が30%以上 あれば使用に大きな障害はないが、理想的には100% に近い方が好ましい。基本的には、可視光全域にわたっ てほぼ同程度の透過率を持つことが好ましいが、色を変 えたい場合は積極的に吸収を持たせることも可能であ る。その場合、カラーフィルターや干渉フィルターを用 いて変色させる方が技術的には容易である。透明電極の 50 る。これらの電極の作製法も抵抗加熱蒸着、電子ビーム

材質としては、インジウム、錫、金、銀、亜鉛、アルミ ニウム、クロム、ニッケル、酸素、窒素、水素、アルゴ ン、炭素から選ばれる少なくとも一種類の元素からなる ことが多いが、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物 質、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリアニリンなど の導電性ポリマを用いることも可能であり、特に限定さ れるものでない。

【0014】本発明において特に好ましい陽極の例とし ては、透明基板上に置かれた酸化錫、酸化亜鉛、酸化イ ンジウム、酸化錫インジウム(IT〇)などをあげるこ とができる。パターン加工などを施すディスプレイ用途 などにおいては、加工性に優れたITOが特に好適な例 としてあげることができる。表面抵抗を下げたり電圧降 下抑制のために、ITOには少量の銀や金などの金属が 含まれていても良く、また、錫、金、銀、亜鉛、インジ **ウム、アルミニウム、クロム、ニッケルをITOのガイ** ド電極として使用することも可能である。中でもクロム はプラックマトリックスとガイド電極の両方の機能を持 たせることができることからも好適な金属である。素子 の消費電力の観点からは、ITOは低抵抗であることが 望ましい。例えば300Ω/□以下のITO基板であれ ば素子電極として機能するが、現在では10Ω/□程度 の基板の供給も可能になっていることから、低抵抗品を 使用することが特に望ましい。ITOの厚みは抵抗値に 合わせて任意に選ぶ事ができるが、通常100~300 nmの間で用いられることが多い。透明基板の材質は特 に限定されず、ポリアクリレート、ポリカーボネート、 ポリエステル、ポリイミド、アラミドからなるプラスチ ック板やフィルムを用いることもできるが、好適な例と してはガラス基板を挙げることができる。ソーダライム ガラス、無アルカリガラスなどが用いられ、また厚みも 機械的強度を保つのに十分な厚みがあればよいので、 0. 7mm以上あれば十分である。ガラスの材質につい

ては、ガラスからの溶出イオンが少ない方がよいので無 アルカリガラスの方が好ましいが、SiO: などのバリ アコートを施したソーダライムガラスも市販されている のでこれを使用できる。ITO膜形成方法は、電子ビー ム法、スパッタリング法、化学反応法など特に制限を受 けるものではない。

【0015】陰極は、電子を本素子の発光層に効率良く 注入できる物質であれば特に限定されない。従って、ア ルカリ金属などの低仕事関数金属の使用も可能である が、電極の安定性を考えると、白金、金、銀、銅、鉄、 錫、アルミニウム、マグネシウム、インジウムなどの金 属、またはこれら金属と低仕事関数金属との合金などが 好ましい例として挙げられる。また、あらかじめ有機層 に低仕事関数金属を微量にドーピングしておき、その後 に比較的安定な金属を陰極として成膜することで、電子 注入効率を高く保ちながら安定な電極を得ることもでき

蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング法などド ライプロセスであればよいが、本発明では手軽にできる 抵抗加熱蒸着法を使用している。

【0016】有機電界発光素子に含まれる有機層として は、1) 正孔輸送層/発光層、2) 正孔輸送層/発光層 /電子輸送層、3)発光層/電子輸送層、そして、4) 以上の組合わせ物質を一層に混合した形態の発光層、の いずれであってもよい。すなわち、素子構成として有機 化合物からなる発光層が存在していれば、上記1)~ 3) の多層積層構造の他に4) のように発光材料単独ま 10 たは発光材料と正孔輸送材料や電子輸送材料を含む発光 層を一層設けるだけでもよい。

【0017】正孔輸送層は正孔輸送性物質単独で、ある いは正孔輸送性物質と高分子結着剤により形成され、正 孔輸送性物質としては、N, N´ージフェニル-N, N ¹ -ジ(3-メチルフェニル)-1,1'-ジフェニル -4. 4´-ジアミン (TPD) やN. N´-ジフェニ ル-N, N´-ジナフチル-1, 1'-ジフェニル-4. 4´-ジアミン(NPD)などに代表されるトリフ 3級アミン類、ピラゾリン誘導体、スチルベン系化合 物、ヒドラゾン系化合物、オキサジアゾール誘導体やフ タロシアニン誘導体に代表される複素環化合物、ポリマ 一系では前記単量体を側鎖に有するポリカーポネートや スチレン誘導体、ポリビニルカルパソール、ポリシラン などが好ましいが、特に限定されるものではない。

【0018】発光層材料は主に以前から発光体として知 られていたアントラセンやピレン、そして前述の8-ヒ ドロキシキノリンアルミニウムの他にも、例えば、ピス スチリルアントラセン誘導体、テトラフェニルプタジエ 30 ~1000nmの間から選ばれる。 ン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、 ジスチリルベンゼン誘導体、ピロロピリジン誘導体、ペ リノン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、オキサジア ゾール誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、ポリマー 系では、ポリフェニレンピニレン誘導体、ポリパラフェ ニレン誘導体、そして、ポリチオフェン誘導体などが使 用できる。また発光層に添加するドーパントとしては、 前述のルプレン、キナクリドン誘導体、フェノキサゾン 660、DCM1、ペリノン、ペリレン、クマリン54 0、ジアザインダセン誘導体などがそのまま使用でき

【0019】電子輸送性物質としては、電界を与えられ た電極間において陰極からの電子を効率良く輸送するこ とが必要で、電子注入効率が高く、注入された電子を効 率良く輸送することが望ましい。そのためには電子親和 力が大きく、しかも電子移動度が大きく、さらに安定性 に優れ、トラップとなる不純物が製造時および使用時に 発生しにくい物質であることが要求される。このような 条件を満たす物質として8-ヒドロキシキノリンアルミ ニウム、ヒドロキシベンゾキノリンベリリウム、例えば 50 は電極のパターン形状やサイズが、画素の形状やサイズ

2- (4-ピフェニル) -5- (4-t-プチルフェニ μ) -1. 3. 4-オキサジアゾール(<math>t-BuPBD) などのオキサジアゾール系誘導体、薄膜安定性を向 上させたオキサジアゾール二量体系誘導体の1,3-ビ ス (4-t-プチルフェニル-1,3,4-オキサジゾ リル) ピフェニレン (OXD-1)、1,3-ピス(4 -t-ブチルフェニル-1,3,4-オキサジゾリル) フェニレン (OXD-7)、トリアゾール系誘導体、フ ェナントロリン系誘導体などがある。

【0020】以上の正孔輸送層、発光層、電子輸送層に 用いられる材料は単独で各層を形成することができる が、高分子結着剤としてポリ塩化ビニル、ポリカーボネ ート、ポリスチレン、ポリ(N-ピニルカルバゾー ル)、ポリメチルメタクリレート、ポリプチルメタクリ レート、ポリエステル、ポリスルフォン、ポリフェニレ ンオキサイド、ポリプタジエン、炭化水素樹脂、ケトン 樹脂、フェノキシ樹脂、ポリサルフォン、ポリアミド、 エチルセルロース、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレ タン樹脂などの溶剤可溶性樹脂や、フェノール樹脂、キ ェニルアミン類、N-イソプロピルカルパゾールなどの 20 シレン樹脂、石油樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不 飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、 シリコーン樹脂などの硬化性樹脂などに分散させて用い ることも可能である。

> 【0021】上記正孔輸送層、発光層、電子輸送層など の有機層の形成方法は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸 着、スパッタリング法など特に限定されるものではない が、通常は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着などの蒸着 法が特性面で好ましい。層の厚みは、有機層の抵抗値に もよるので限定することはできないが、経験的には10

> 【0022】電気エネルギーとは主に直流電流を指す が、パルス電流や交流電流を用いることも可能である。 電流値および電圧値は特に制限はないが、素子の消費電 力、寿命を考慮するとできるだけ低いエネルギーで最大 の輝度が得られるようにするべきである。

【0023】本発明におけるパターン加工部分とは、基 本的には有機電界発光素子の発光に関与する部分を意味 するが、必要性によっては、発光に関与する部分のコン トラストやパターン精度、電気的絶縁性を向上させる目 40 的で形成されるような非発光部分であってもよいので、 特に限定されるものではない。好ましくは発光層、陽 極、陰極がパターン加工される。

【0024】発光に関与する部分としては、発光層およ び電極が特に重要である。これらの形状やサイズは特に 限定されるものではなく、用途によって最適なものが使 用される。例えば、表示素子やディスプレイの用途で は、発光層と電極ならびに非発光領域のパターン形状に より規定される1つ以上の発光領域が1つの画素を形成 する。つまり、本発明によって加工される発光層もしく に一致している必要はない。セグメント方式やドットマ トリクス方式などの表示方式によって、その画素の形状 は異なるが、画素サイズとしては2mm角以下が好まし い。高精細表示の用途では、画素サイズとして500μ m角以下が望ましく、さらに好適な画素サイズとして、 現在実用化されているフルカラー液晶ディスプレイの単 色一画素サイズである100×300 μmを例示するこ とができる。

【0025】ディスプレイ用途では、発光層や電極のパ ターン加工形状が繰り返しの周期をもつ場合が少なくな 10 い。その場合には、パターン加工サイズの最小ピッチは 2mm以下であることが好ましく、さらには 500μ m 以下であることがより好ましい。これらディスプレイは 単純マトリクス型でも、TFT方式に代表されるアクテ ィブマトリクス型であってもよく、本発明はディスプレ イの構造や駆動方式を限定するものではない。

【0026】上記の電極については、有機電界発光素子 における陽極および陰極の少なくとも一方を指し、必要 性によっては両方の電極を本発明によってパターン加工 してもよい。また、電極の導電性を向上させるために付 20 加される、ガイド電極のようなものも含まれる。基本的 には、基板上に設けられた一方の電極が先にウェットプ ロセスによってパターン加工されており、その上に有機 層を形成したあと、本発明による方法でもう一方の電極 をパターン加工することが好ましい。より好適な例とし ては、透明基板上で先にパターン加工された透明電極を 陽極として、その上に有機層を形成し、有機層上部の陰 極を本発明によってパターン加工する工程が挙げられ

【0027】本発明によってパターン加工される非発光 30 部分は特に限定されないが、好適な例としてブラックマ トリクスや発光領域を規定するための絶縁層を挙げるこ とができる。ブラックマトリクスは発光領域の隙間を黒 くして、コントラストを向上させる。絶縁層は電極エッ ジの保護、発光領域の規定および電極間の絶縁性を向上 させる。いずれも、材質や形状、サイズを一概に示すこ とはできず、用途によって最適なものが用いられる。

【0028】本発明におけるマスクとは、板あるいはフ ィルムのような面状のものに1つ以上の開口部が設けら れたものである。蒸着法などによって基板に向かって飛 40 来してくる有機物あるいは電極材料は、基板前方に設置 されたマスク開口部を通じて基板上に堆積され、マスク 開口部形状に対応した有機電界発光素子のパターン加工 が実現される。

【0029】本発明での重要な特徴は、マスクと基板と の密着性を磁力によって向上させている点である。この ことによって、蒸着物などの回り込み部分、つまり、マ スク開口部からマスクの影の部分へにじむように蒸着さ れる部分の割合を減少させ、従来では不可能であった微 細なパターン加工が達成される。基板に対するマスクの 50 として上記に挙げたものの他に、ケイ素鋼板、Al-F

位置的な固定、あるいはマスク自身の重量を支えること は本発明の直接的な目的ではないので、磁力によってな されても機械的な接触などによってなされてもよく、特 に方法を限定するものではない。

【0030】本発明においては、マスクとその他1つ以 上の物体との間に相互に磁力が及ぼし合えば、その関係 は特に限定されるものではない。例えばマスクと有機電 界発光素子の基板とが磁力によって吸引力を及ぼし合う とすれば、基板が磁石であってもマスク自体が磁石であ ってもよいし、両者が磁石であってもよい。もちろん、 マスクと磁力を及ぼし合う対象は基板である必要はな く、引力もしくは斥力かについても特に限定はされな い。本発明における好ましい例としては、有機電界発光 素子の製造面である基板表側に、磁場によって吸引力の 及ぼされるマスク、すなわち磁石に引き寄せられる材料 でできたマスクを設置して、基板裏側に配置された磁石 によって該マスクを基板に密着させる方法が挙げられ る。必要な磁力の大きさについては、マスクの開口部形 状やサイズ、重量、強度などによって異なるので一概に は示せないが、マスクの固定を機械的接触によって行う 場合には必要なマスクの密着性が十分に得られる以上の 磁力が、また、マスクの固定も磁力で行う場合にはマス クの密着性と位置的な固定とが十分できる以上の磁力が

【0031】磁石の好適な例としては、永久磁石ならび に電磁石を挙げることができる。その形状やサイズは特 に限定されないが、マスクの開口部全体に基板面と垂直 方向の吸引力が一様に働くように、マスク開口部以上の 大きさであることが望ましい。また、1つの磁石によっ て要求される面積に磁場を発生させてもよいが、複数の 磁石を貼り合わせたり、所定の間隔で並べるなどしたも のを利用することもできる。基板との距離については、 マスクに十分な磁力が及ぶ範囲であれば特に限定されな

【0032】永久磁石の好適な材料としては、純鉄、炭 素鋼、W鋼、Cェ鋼、Co鋼、KS鋼などの焼入硬化磁 石材料、MK鋼、Alnico鋼、NKS鋼、Cuni c o 鋼などの析出硬化磁石材料、OPフェライト、Ba フェライトなどの焼結磁石材料ならびにSm-Co系や Nd-Fe-B系に代表される各種希土類磁石材料など が挙げられるが、以上のものに限定はされない。これら の材料をバルク的に用いることが多いが、粉末をゴムや 樹脂に混入したり、粉末を加圧成型したものを磁石とし て用いてもよい。

【0033】電磁石は、磁場発生のON、OFFならび に磁力を電気的に制御できることから、本発明において 特に好適に用いられる。構造は特に限定されないが、導 線を複数回巻いたソレノイドコイル内に磁心を挿入した ものが特に望ましい。磁心材料としては、永久磁石材料 9

e合金、NiーFe合金(パーマロイ)などの金属磁心材料、Mn-Zn系、Ni-Zn系、Cu-Zn系などのフェライト磁心材料、カーボニル鉄、Moパーマロイ、センダストなどの微粉末を結合剤とともに圧縮成型させたの圧粉磁心材料などが挙げられる。このような電磁石は単独で用いてもよいが、複数の電磁石を組み合わせて磁場発生源とすることもできる。

【0034】マスクの好適な材料としても上記の磁性材料を挙げることができる。これらの材料を薄い板状に成型したものからマスクを作製することが好ましいが、ゴロムや樹脂に磁性材料の粉末を混入してフィルム状に成型したものを用いることもできるので、マスクの材料組成を一概に規定できない。磁石による吸引力を効率よく発現させるには、マスクが、磁性元素であるFe、Co、Niのうち1種類以上の元素を、組成比において合計1%以上(1種類の場合には単独で1%以上)含んでいることが望ましく、さらに、合計20%以上含んでることがより望ましい。作製されたマスクには磁場によって吸引力が働くが、マスク自体は、はじめから磁化されていても、そうでなくてもよい。必要に応じて、磁化した材20料からマスクを作製したり、マスクを作製してから磁化させることもできる。

【0035】マスク開口部の形状とサイズは、基本的には有機電界発光素子のパターン加工のそれに等しい。しかしながら、有機電界発光素子におけるあるパターン加工は、1枚のマスクを用いて一度に実現されてもよいし、複数のマスクを組み合わせたり、1枚のマスクと基板の相対的な位置をずらすなどして複数回に分けて実現されてもよいので、両者のパターンが一致している必要はない。前述のディスプレイ用途のように、素子におい30て繰り返し周期を持つパターンを1枚のマスクで実現する場合には、マスクのパターンピッチの好適な例として2mm、さらに好ましい例として500μmを例示することができる。

【0036】マスクの厚さについては、その強度や大き さ、パターンサイズにもよるので一概には示せない。必 要以上に厚くマスクの強度が大きすぎると、基板との密 着性を向上させるのに大きな磁力が要求され、基板のた わみにマスクを追従させることも難しくなる。目安とし ては、2mm以下の厚さが好適な例として挙げられる。 本発明は微細なパターン加工について特に効果的であ り、パターンピッチのさらに好ましい例として 500μ mを例示している。この場合、例えば開口部が300μ mであればマスクの残り幅は200μmということにな る。良好なパターン精度を達成するためには、マスクの 厚さは残り幅(この場合は200μm)の5倍以下であ ることが望ましく、さらに、残り幅以下であることが特 に望ましい。したがって、微細なパターン加工に対応す るマスクのより好適な厚さとしては、500μm以下を 例示することができる。

【0037】有機電界発光素子に用いられる基板の表面が平面である場合には、マスクと基板との均一な密着性を実現するために、高い平面性を有するマスクを使用する方が有利である。しかしながら、微細なパターンに対応するために上述のようにマスクの厚さを薄くすると、マスクの作製工程の途中で変形を受けやすくなり、マスクにうねりが生ずるなどして平面性が損なわれることがある。このような場合には、焼き鈍しなどの方法を利用してマスクの平面性を向上させてもよい。さらに、マスクは適当な形状のフレームに固定された状態で使用されることが多いが、その際も、マスクにテンションを掛けながらフレームに固定するなどして、マスクの平面性を理想状態に近づけるようにすべきである。

10

【0038】本発明の製造方法では、有機電界発光素子の製造面とマスクとを密着させた際に、マスクが基板上に成膜された有機層などを傷つけるのを防ぐために、有機電界素子の非発光部分にクッションの役割を果たすスペーサーを配置することが好ましい。このスペーサーは前記ブラックマトリクスの全部あるいは一部を兼用することもできる。スペーサーの作製方法や材質は特に限定されるものではないが、フォトリソグラフィー法などを利用して、マスクの接触から発光部分を効率よく保護できるように、あらかじめ基板上に配置しておくことが工程的には容易である。スペーサーの高さは、有機電界発光素子の発光部分の厚さより高く、蒸着物の回り込みによりパターン加工精度が悪化しない程度に必要であり、通常は0.5~100μmの範囲で形成されるが、特に限定されるものではなく、条件に応じて最適化すればよい

【0039】上記スペーサーの機能は、マスクの基板接触面に部分的に突起を設けて、その突起を有機電界発光素子の非発光部分に接触させることで、あるいは、マスク全面に樹脂などの比較的柔軟性のある物質をコーティングすることでも達成できる。突起やコーティングの材料は特に限定されるものではないが、フォトレジストなどを利用して形成するのが工程的に容易である。

[0040]

【実施例】以下、実施例および比較例をあげて本発明を 説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるも 40 のではない。

【0041】 実施例1

 $28 \times 36 \, \text{mm}$ 、厚さ $50 \, \mu \text{m}$ のコパール (組成比は Fe 54%、Ni 29%、Co 17%) 板に、ウェットエッチングによって開口部を設けたマスクを用意した。 1つの開口部の主な部分は長方形であり、短辺、長辺方向の長さはそれぞれ $200 \, \mu \text{m}$ 、 $15 \, \text{mm}$ である。この開口部は短辺方向にピッチ $300 \, \mu \text{m}$ で $16 \, \text{個繰り返されている。すなわち、中央部分はピッチ} <math>300 \, \mu \text{m}$ (開口部幅 $200 \, \mu \text{m}$ 、残り幅 $100 \, \mu \text{m}$) $\times 16 \, \text{本のストラ }$ イプ形状のマスクである。また、外部との電気的接続を

11

容易にするために、この長方形開口部の長辺方向両側は、さらに7.5 mmの間に1.2 7 mmピッチ(開口部幅600 μ m)まで連続的に広げられている。上記のマスクは外形が等しい2 mm幅のステンレス鋼枠にレーザー融着によって固定されている。このマスクをステンレス鋼枠側が蒸着源(下側)を向くように真空蒸着装置内に固定して、反対のコパール板側(上側)に、38×46 mm、厚さ1.1 mmのガラス基板、34×42 mm、厚さ3 mmの板磁石を順に置いて固定した。板磁石は日立金属株式会社製の希土類磁石(H-23CV)を10 用いた。装置内の真空度が5×10-1 Pa以下になるまで排気した後、アルミナるつぼを用いた抵抗加熱蒸着法によって金属Alを1 nm/sの速度で150 nm蒸着した。なお、膜厚分布を平均化するために、蒸着中は基板を回転させた。

【0042】蒸着後にガラス基板を取り出し、基板表面に蒸着されたA1電極を顕微鏡で観察した写真が図1である。長辺方向の中央部における電極幅は200μmであった。また、電極ピッチを広げた部分を利用してテスタで抵抗値を測定したところ、16本の電極間に電気的20短絡は皆無であり、隣り合う電極間の抵抗は測定限界である20MΩ以上であった。

【0043】比較例1

蒸着の際に磁石を使用しなかった以外は実施例1と同様にしてA1電極をパターン加工したところ、図2に示すとおり、電極幅の平均値は 270μ mであった。しかし、複数箇所において蒸着されたA1の大きな回り込みが見られ、16本中隣り合う10組の電極間が電気的に短絡していた。

【0044】実施例2

開口部幅が 250μ m、残り幅が 50μ m (ピッチは 300μ mと同じである) であること以外は、実施例1と同様にしてA1電極をパターン加工した。蒸着されたA1電極を顕微鏡で観察した写真が図3である。電極幅は 255μ mであった。また、電極間の電気的短絡は皆無であり、隣り合う電極間の抵抗は測定限界である20M Ω 以上であった。

【0045】比較例2

蒸着の際に磁石を使用しなかった以外は実施例2と同様にしてA1電極をパターン加工したところ、図4に示す 40とおり、隣り合うすべての電極同士が重なり合い、電極幅は測定不可能だった。抵抗値の測定においても、隣り合うすべての電極間は電気的に短絡状態となっていた。

【0046】実施例3

ITO透明電極膜(電子ピーム蒸着品、 $15\Omega/\Box$)の付いた厚さ1. 1mmのガラス基板を 38×46 mmの大きさに切断し、フォトリソグラフィー法によってITOを 300μ mピッチ(ITO残り幅 270μ m)×32本のストライプ状にパターン加工した。ITOストライプの長辺方向片側は、外部との電気的接続を容易にす 50

るために1. 27mmピッチ (開口部幅800μm) ま で広げられている。この基板の洗浄を行い、UV-オゾ ン処理を施した。これを真空蒸着装置内に固定して、装 置内の真空度が2×10⁻⁴Pa以下になるまで排気し た。正孔輸送材料であるビス(m-メチルフェニルカル バゾール) をタンタルボートから抵抗加熱方式によって 0. 3 n m/秒の速度で120 n m蒸着し、0. 35 w t %キナクリドンをドーピングした8-ヒドロキシキノ リンアルミニウム(Ala3)を0.3nm/秒の速度 で30 nm、さらに、A l q 3を0. 3 nm/秒の速度 で70 nmを順次蒸着した。以上の有機物の蒸着は基板 全面に行った。次に、実施例1と同様に磁石を用いて、 ITOと電極のストライプパターンが直交するようにマ スクをセットした。真空中において、すでに成膜された 有機層をリチウム蒸気にさらしてドーピング(膜厚換算 量1 nm) した後、A1を0.5 nm/秒の速度で15 0 nmの厚さに蒸着した。

[0047] 得られた 32×16 画素の単純マトリクス有機電界発光素子を線順次駆動により発光させたところ、明瞭な文字表示が可能であった。発光領域を顕微鏡で観察した写真を図5 に示す。1 つの画素は 270μ m $\times 255 \mu$ mであり、それぞれの辺の長さは実際にパターン加工されたITOおよびA1 電極幅に対応していた

[0048] 実施例4

発光層用マスクとして、外形120×84mm、厚さ2 5μmのNi板に開口部を設けたマスクを用意した。開 口部の基本形状は長さ67.2mm、幅100μmのス トライプであり、ピッチ300μmで幅方向に272本 が並んでいる。図6に模式的に示すように、各ストライ プ状開口部2aには、開口部の変形を防止するために 4. 8 mmごとに幅20 μmの渡り線3が存在してい る。陰極用マスクとしては、外形120×84mm、厚 さ 100μ mのコバール板に、ウェットエッチングによ って開口部を設けたマスクを用意した。図7に模式的に 示すように、各ストライプ状開口部2bは長さ100m m、幅270μmであり、ピッチ600μmで幅方向に 100本が並んでいる。上記2種類のマスクを、その平 面性を損なわないように注意しながら、電子ビーム溶接 法によって外形が等しい2mm幅のステンレス鋼枠に固 定した。

[0049] 実施例3と同じITO透明電極膜のついた ガラス基板10を120×100mmの大きさに切断 し、図8のように通常のフォトリソグラフィー法によっ てITOを100 μ mピッチ (ITO残り幅90 μ m)×816本のストライプ20にパターン加工した。次 に、非感光性ポリイミドにフタロシアニン系酸化縮合物 を主成分とする黒色顔料を混合したペーストを上記基板上にスピンコート法により塗布し、クリーンオーブンによる窒素雰囲気下で140 $\mathbb C$ 、10分間のセミキュアを

行った。ポジ型フォトレジストを用いた通常のフォトリ ソグラフィー法により上記ポリイミド層をパターン加工 した後で、280℃、30分間のキュアを行い、スペー サーとブラックマトリクスとを兼ねた厚さ1.0μmの 黒色層を形成した。図9に示すように、この黒色層30 には70×250μmの開口部31が設けられており、 開口部からは下地のITOストライプ20の中心部分が 露出している。また、黒色層の体積抵抗率は10°Ωc m以上あり、良好な絶縁性を有していた。

13

【0050】この基板を洗浄し、UV-オゾン処理を施 10 した後で、真空蒸着機に固定して装置内の真空度が2× 10⁻¹ Pa以下になるまで排気した。まず、それぞれ正 **孔輸送材料として、銅フタロシアニンを20nm、ピス** (m-メチルフェニルカルバゾール)を100nm、基 板全面に蒸着して正孔輸送層32を形成した。次に、発 光層用マスクを基板前方に配置し、基板後方に110× 100mm、厚さ10mm、残留磁束密度0.3Tのフ ェライト系板磁石を置いて、これらを固定した。この 際、マスクのストライプ状開口部2aと基板のITOス トライプ20との中心線が一致し、かつ、渡り線3が黒 20 色層開口部31を干渉しないように位置をあわせた。 真 空中で、青色発光層40として0.3wt%のペリレン をドーピングしたビス (2-メチル-8-ヒドロキシキ ノリノラト) -パラフェニルフェノラトアルミニウム (BAlq,) & 30 nm, さらに、BAlq, を70 nm順次蒸着した。発光層用マスクを基板に対して1/ 3ピッチだけずらしてから基板と磁石とを固定し、隣の ITOストライプ上に緑色発光層41として0.3wt %のキナクリドンをドーピングしたAlq, を30n m、さらに、Alq, を90nm順次蒸着した。同様に 30 して、さらに隣のITOストライプ上に赤色発光層42 として0.3wt%の4-(ジシアノメチレン)-2-メチルー6-(パラジメチルアミノスチリル)-4-ピ ラン(DCM)をドーピングしたAlq.を30nm、 さらに、Alq、を80nm順次蒸着した。それぞれの 発光層は図10のようにITOストライプ20の3本お きに配置され、ITO露出部分を完全に覆っている。こ の後、発光層用マスクを取り外し、基板全面に発光層被 覆層43としてAlq,を20nm蒸着した。次に、陰 極用マスクを基板前方に配置し、基板後方に前記と同じ 40 明する平面図である。 磁石を置いて、これらを固定した。この際、マスクのス トライプ状開口部2bが、基板のITOストライプ20 と直交し、しかも、黒色層開口部31の中心に一致する ように位置をあわせた。真空中において、すでに成膜さ れた有機層をリチウム蒸気にさらしてドーピング (膜厚 換算量1nm)した後、A1を200nmの厚さに蒸着 して陰極とした。この段階では、陰極50aは図11の ようにピッチ600 μ m (電極幅275 μ m) である。 さらに、陰極用蒸着マスクを基板に対して1/2ピッチ だけずらしてから基板と磁石とを固定し、同様にLiド 50 る平面図である(1回目の陰極形成段階)。

ーピングとA1陰極の蒸着をすることで、1回目に成膜 した陰極の隙間に同じ電極幅の陰極50bを形成した。 図12および13に模式的に示すように、最終的に81 6本のITOストライプ上に赤、緑、背色(RGB)の 発光層が交互に並び、 ITOと直交するようにピッチ3 00μmの陰極が200本並ぶ単純マトリクス型カラー ディスプレイが得られた。RGBからなる3つの発光領 域が1画素を形成するので、本ディスプレイは300μ mピッチで272×200画素を有することになる。な お、図13では説明を容易にするために黒色層30の厚 さが発光部分より薄く描かれているが、実際には発光部 分より厚く形成されており、マスクとの接触から発光部 分を保護するスペーサーとしての機能を十分に果たして いた。

【0051】作製したディスプレイを発光させたとこ ろ、各発光領域はRGBそれぞれ独立の色で発光してお り、発光層を蒸着する際に蒸着物が他の発光領域に回り 込むことに起因する発光色のにじみなどは認められなか った。同様にストライプ状の陰極同士の短絡も皆無であ った。発光領域の大きさは70×250µmであり、黒 色層の開口部サイズと一致していた。また、線順次駆動 により明瞭なパターン表示と、そのマルチカラー化が可 能であった。

[0052]

【発明の効果】本発明によれば、ウェットプロセスを用 いることなく、良好なパターン加工精度をもつ有機電界 発光素子を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1によってパターン加工されたAl電極 のパターンの顕微鏡写真である。

【図2】比較例1によってパターン加工されたA1電極 のパターンの顕微鏡写真である。

【図3】 実施例2によってパターン加工されたA1電極 のパターンの顕微鏡写真である。

【図4】比較例2によってパターン加工されたA1電極 のパターンの顕微鏡写真である。

【図5】実施例3によってパターン加工された有機電界 発光素子の画素部分のパターンの顕微鏡写真である。

【図6】実施例4で使用した発光層用マスクの概要を説

【図7】実施例4で使用した陰極用マスクの概要を説明 する平面図である。

【図8】実施例4の有機電界発光素子の概要を説明する 平面図である(ITOパターン加工段階)。

【図9】実施例4の有機電界発光素子の概要を説明する 平面図である(黒色層形成段階)。

【図10】実施例4の有機電界発光素子の概要を説明す る平面図である(RGB発光層形成段階)。

【図11】実施例4の有機電界発光素子の概要を説明す

REST AVAILABLE COPY (9)

特開平10-41069 16

【図12】実施例4で作製した有機電界発光素子の概要 を説明する平面図である。

【図13】図12のAA′断面図である。

【符号の説明】

1 a、1 b マスク部分

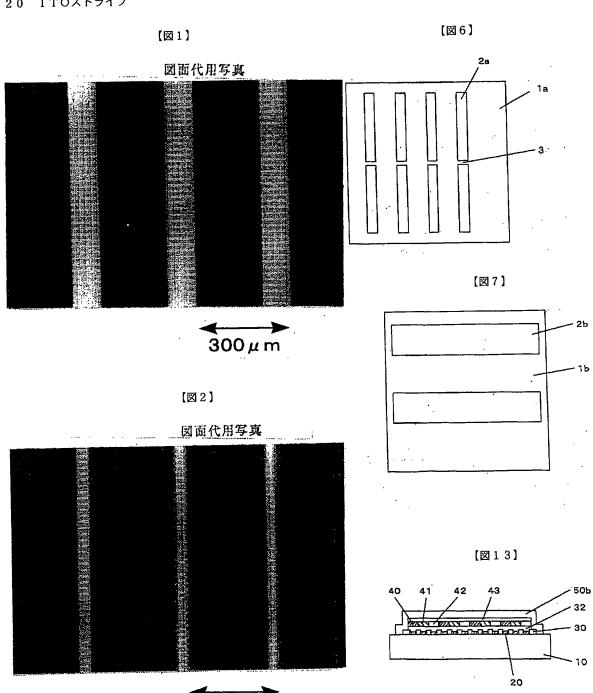
2a、2b ストライプ状開口部

3 渡り線

10 ガラス基板

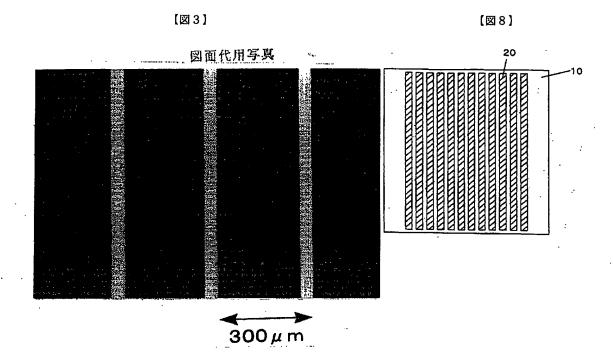
20 ITOストライプ

- 30 黒色層
- 31 黒色層開口部
- 32 正孔輸送層
- 40 青色発光層
- 41 緑色発光層
- 42 赤色発光層
- 43 発光層被覆層
- 50a、50b 陰極

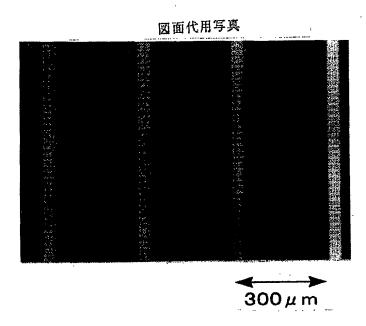


 $300 \mu m$

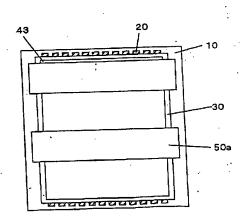
32



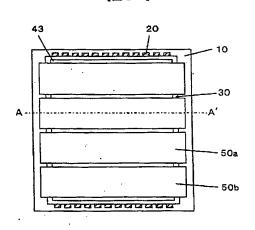
[図5]







[図12]



- (19) Japanese patent Office (JP)
- (12) Publication of Laid-Open Patent Application (A)
- (11) Publication Number of Patent Application:

Japanese Patent Laid-Open Publication No. 10-41069

(43) Date of Publication Application:

February 13, 1998 (Heisei 10)

(51) Int. Cl.⁶

Identification Mark

FI

H05B 33/10

H05B 33/10

Request for Substantive Examination: Not requested

Number of Claims: 17

FD

Total 11 pages

(21) Application Number:

Japanese Patent Application No. 9-94613

(22) Date of Filing:

March 27, 1997(Heisei 9)

(31) Priority Application Number:

Japanese Patent Application No. 8-122667

(32) Priority Date:

April 18, 1996(Heisei 8)

(33) Priority Country:

Japan (JP)

(71) Applicant: 000003159

Toray Industries, Inc.

2-2-1, Nihonbashi-moromachi, Chuo-ku, Tokyo Japan

(72) Inventor: Shigeo Fujimori

c/o Shiga Division of Toray Industries, Inc.

1-1-1, Sonoyama, Otsu-shi, Shiga

(72) Inventor: Yoshio Himejima

c/o Shiga Division of Toray Industries, Inc.

1-1-1, Sonoyama, Otsu-shi, Shiga

(72) Inventor: Jyun Kohama

c/o Shiga Division of Toray Industries, Inc.

1-1-1, Sonoyama, Otsu-shi, Shiga

(54) [Title of the Invention]

Method for Manufacturing Organic Electroluminescent Element

(57) [Abstract]

[Problem]

To provide a method for manufacturing an organic electroluminescent element of fine pattern precision without a wet process.

[Means for Solution]

A method for manufacturing an organic electroluminescent element having a light emitting layer made of an organic compound between an anode and a cathode, comprising the step of a patterned portion included in the element is formed through a mask which is sticking to a substrate by a magnetic force.

[Claims]

[Claim 1]

A method for manufacturing an organic electroluminescent element having a light emitting layer made of an organic compound between an anode and a cathode, comprising the step of:

forming a patterned portion included in the element through a mask which is sticking to a substrate by a magnetic force.

[Claim 2]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 1, wherein the mask exerted by attractive force from a magnetic field is placed over an obverse side of the substrate; and a magnetic field source is placed over a reverse side of the substrate.

[Claim 3]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 1 or 2, wherein the mask has at least one kind of elements of Fe, Co, and Ni with a composition ratio of 1 % or more in total.

[Claim 4]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 1 or 2, wherein the mask has at least one kind of elements of Fe, Co, and Ni with a composition ratio of 20 % or more in total.

[Claim 5]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 1 or 2, wherein the mask has a thickness of 2 mm or less.

[Claim 6]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 1 or 2, wherein the mask has a thickness of 500 μm or less.

[Claim 7]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 1 or 2, wherein the mask has a shortest pattern pitch of 2 mm or less.

[Claim 8]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 1 or 2, wherein the mask has a shortest pattern pitch of 500 µm or less.

[Claim 9]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 2, wherein the magnetic field source is an electromagnet.

[Claim 10]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 2, wherein the magnetic field source is a permanent magnet.

[Claim 11]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 1 or 2, wherein at least one of the anode or the cathode is a transparent electrode.

[Claim 12]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 1 or 2, wherein a transparent anode is formed over a transparent substrate.

[Claim 13]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 1 or 2, wherein the patterned portion is a light emitting layer.

[Claim 14]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 13, wherein the light emitting layer is formed by an evaporation method.

[Claim 15]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 1 or 2, wherein the patterned portion is at least one of the anode or the cathode. [Claim 16]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according to Claim 15, wherein the anode or the cathode is formed by an evaporation method or a sputtering method.

[Claim 17]

The method for manufacturing the organic electroluminescent element according

to Claim 1 or 2, wherein a spacer is provided in a non-light emitting portion of the organic electroluminescent element.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Technical Field of the Invention]

The present invention relates to an organic electroluminescent element which can change electrical energy into light. The organic electroluminescent element can be applied to a field such as a display element, a flat panel display, a back light, a light, an interior, a sign, an advertising display and an electrophotography machine.

[0002]

[Prior Art]

An organic electroluminescent element in which electrons injected from a cathode and holes injected from an anode recombine with each other to emit light in an organic fluorescent material between the electrodes has been actively researched in recent years. The element receives attention since it has features of being low-profile, and achieving bright light emission under a low driving voltage and multicolor light emission realized by selecting a fluorescent material.

..!

: 1,11

 (\cdot,\cdot)

1

[0003]

The bright light emission of the organic electroluminescent element was shown by C. W. Tang and others of Kodak Company for the first time (Appl. Phys. Lett. 51 (12) 21, p.913, 1987). A structure of the organic electroluminescent element shown by Kodak Company is typified by the structure in which a diamine compound having a hole transport property, 8-hydroxyquinolinealuminium as a light emitting layer, and Mg:Ag as a cathode are formed sequentially over an ITO glass substrate by an evaporation method. The organic electroluminescent element can emit green light of 1000 cd/m² at a driving voltage of approximately 10V. These days, although some organic electroluminescent elements vary their structures, for example, some organic electroluminescent elements include an electron transport layer in addition to the foregoing components, the structure of the organic electroluminescent element basically follows that of the Kodak Company's. Studies are conducted actively to apply the

organic electroluminescent element which can realize bright and multicolor light emission to a display element or the like.

[0004]

However, a serious problem of the organic electroluminescent element arises from patterning of the elements as indicated on Nikkei Electronics (No. 654 p.102, Jan. 29, 1996.)

[0005]

For example, in the case of a full color display, light emitting layers of R, G, and B are needed to be formed in predetermined positions. A patterning like this is usually carried out by a wet process such as a photolithography method, but the organic layer forming the organic electroluminescent element does not have high resistance to moisture, organic solvent, and chemical. It is possible to gain an element which can be formed by a wet process by selecting an appropriate organic material as disclosed in Japanese Patent Laid-Open No.H6-234969, but the organic material which can be employed is restricted.

[0006]

Further, it is essential to pattern an electrode in a display element. When an electrode over the organic layer is patterned by a wet process, the problem of damaging the organic layer arises as well.

[0007]

For those reasons, a dry process typified by an evaporation method is conventionally applied to manufacture the organic electroluminescent element. Patterning of the organic electroluminescent element is usually carried out by using a mask. That is, the mask is placed over the forward position of the substrate over which the element is manufactured, and the organic layer or the electrode is evaporated only in opening portions of the mask.

[8000]

[Problems to be solved by the Invention]

The mask needs to be thinner to correspond to a fine patterning. Since the mask is not strong enough, adhesion between the substrate and the mask deteriorates due to

bending or the like of the mask. In the conventional method, when the fine patterning carried out, the spreading of an evaporation material under the mask can not be ignored, and so patterning with high precision was difficult to be carried out. And those problems are serious since they can lead to short circuits of elements and crosstalk due to increased leak current. For example, according to Japanese Patent Laid-Open No.H2-66873, a pattern pitch of less than 300 µm is much smaller than a range of pixel size capable of being patterned with a mask.

[0009]

In view of the foregoing, it is an object of the present invention to provide a method for manufacturing the organic electroluminescent element with fine pattern precision which can not be formed by a wet process. That is, it is the object of the present invention to provide a method, not only to fix the mask to the substrate, but to achieve enough adhesion between the mask and the substrate to realize a fine patterning by the mask, which was impossible conventionally.

[0010]

[Means to solve the Problem]

To solve the foregoing problems, the present invention provides a method for manufacturing an organic electroluminescent element having a light emitting layer made of an organic compound between an anode and a cathode comprising the step of forming a patterned portion included in the element is formed through a mask which is sticking to a substrate by a magnetic force.

[0011]

[Embodiment]

An organic electroluminescent element according to the present invention is an element which has a light emitting layer made from an organic compound between an anode and a cathode, which emits light when electrical energy is applied. In this electroluminescent element, at least one of the layers such as the anode, the cathode, and the light emitting layer is patterned.

[0012]

The anode and the cathode need to have enough conductivity to supply a current

to the element to emit light. It is preferable that at least one of the electrodes is transparent to take light out.

[0013]

The transparent electrode does not arise any serious problem when it has a visible light transmittance of 30% or more. Ideally, the transparent electrode has a visible light transmittance of nearly 100%. Basically, it is preferable to have almost the same transmittance throughout the visible light region. When one wants to change color, it is possible to make the electrode absorb light deliberately. In that case, it is technically easier to change color by using a color filter or an interference filter. As a material for the transparent electrode, at least one element selected from indium, tin, gold, silver, zinc, aluminum, chromium, nickel, oxygen, nitrogen, hydrogen, argon, and carbon is used usually. Alternatively, it is possible to use an inorganic conductive material such as copper iodide or copper sulfide, or conductive polymer such as polythiophene, polypyrrole, or polyaniline. The material for the transparent electrode is not restricted to the foregoing materials.

[0014]

Examples of the anode which are particularly preferable for the present invention are tin oxide, zinc oxide, indium oxide, indium tin oxide (ITO), or the like, each of which is placed over the transparent substrate. As for the use in a display which is subject to patterning or the like, ITO which is excellent in workability is particularly preferable. ITO may contain a minor amount of metal such as silver or gold to reduce surface electrical resistance and control voltage drop. Alternatively, tin, gold, silver, zinc, indium, aluminum, chromium, or nickel can be used as a guide electrode for the ITO. Chromium is particularly preferable among them since it can serve as a black matrix and a guide electrode. It is preferable that ITO has low resistance in view of power consumption. An ITO substrate having resistance of 300 Ω / or less, for example, can serve as an element electrode. However, in consideration that a substrate of approximately 10Ω / is supplied these days, a substrate of low resistance is particularly preferable to be used. Any thickness of ITO can be selected according to the value of resistance, even though ITO having a thickness of 100 to 300 nm is usually

used. A material for the transparent electrode is not particularly limited and a plastic plate or a film made of polyacrylate, polycarbonate, polyester, polyimide, or aramid may be used. A glass substrate can be nominated as a preferable example. Soda lime glass, alkali-free glass, or the like can be employed. It is enough that the transparent substrate has a thickness of 0.7 mm or more, which can keep mechanical intensity sufficiently. As properties of glass, alkali-free glass is preferable because it can minimize elution ion. Also soda lime glass with a barrier coat of SiO₂ or the like which is commercially available can be used. A deposition method of ITO is not exclusively restricted. An electron beam method, a sputtering method, a chemical reaction method, or the like can be employed.

[0015]

The cathode is not exclusively restericted as long as its material can inject electrons into the light emitting layer of the present element efficiently. Consequently, low work function metal such as alkali metal can be used. However, metal such as platinum, gold, silver, copper, iron, tin, aluminium, magnesium, or indium, or alloy of the foregoing metal and low work function metal can be nominated as preferable examples in consideration of the stability of the electrode. Alternatively, by depositing comparatively stable metal as the cathode over the organic layer pre-doped with a minor amount of low work function metal, a stable electrode which has high electron injection efficiency can be obtained. A method for manufacturing the electrode can be any dry process such as resistance heating evaporation, electron beam evaporation, sputtering, and ion plating. In the present invention, resistance heating evaporation is used since it can be performed easily.

[0016]

As the organic layer contained in the organic electroluminescent element, any of the following layers can be employed; 1) a hole transport layer/ a light emitting layer, 2) a hole transport layer/ a light emitting layer/ an electron transport layer, 3) a light emitting layer/ an electron transport layer, and 4) a light emitting layer in a form of a layer formed by mixing materials for the foregoing layers. That is, as long as an element structure includes a light emitting layer made of an organic compound, in

addition to the forgoing multilayers 1) to 3), a light emitting layer includes only a light emitting material or includes a light emitting material and a hole transport material or an electron transport material can be used.

[0017]

[0019]

The transport layer is made of only a material having a hole transport property. Alternatively, the transport layer is made of a material having a hole transport property and polymer binder. As the material having a hole transport property, N,N'-diphenyl-N,N'-di(3-methylphenyl)-1,1'-diphenyl-4,4'-diamine (TPD), or triphenylamines typified by N,N'-diphenyl-N,N'-dinaphthyl-1,1'-diphenyl-4,4'-diamine (NPD), tertiary amine such as N-isopropylcarbazol, or a pyrazoline derivative, a stilbene based compound, a hydrazone based compound, an oxadiazole derivative, a heterocyclic compound typified by a phthalocyanine derivative, or polymer such as polycarbonate with a side chain containing the foregoing monomers, a styrene derivative, polyvinylcarbazole, or polysilane are preferable but not exclusively.

As a material for the light emitting layer, in addition to a known light emitting body like anthracene and pyrene, and the foregoing 8-hydroxyquinolinealuminium, for example, a bisstyrylanthracene derivative, a tetraphenylbutadiene derivative, a coumarin derivative, an oxadiazole derivative, a distyrylbenzene derivative, a pyrrolopyridine derivative, a perynone derivative, a cyclopentadiene derivative, an oxadiazole derivative, a tiadiazopyridine derivative, or polymer such as a polyphenylenevinylene derivative, a polyparaphenylene derivative, or a polythiophene derivative can be used. As a dopant doped into the light emitting layer, the foregoing rubrene, a quinacridone derivative, phenoxazone 660, DCM1, perynone, perylene, coumarin 540, a diazaindacene derivative, or the like can be used without being processed.

A material having an electron transport property is required to transport efficiently electrons from the cathode in an area between electrodes applied with an electric field. Therefore, a material which can inject electrons effectively and which can transport the injected electrons effectively is preferable. Consequently, a material

with high electron affinity, high electron mobility, and high stability, which hardly generates impurities which become traps during manufacturing or in use is required. As a material satisfying the foregoing requirements, 8-hydroxyquinolinealuminium, hydroxybenzoquinolineberyllium, ozadiozole derivative such as an 2-(4-biphenylyl)-5-(4-t-butylphenyl)-1,3,4-ozadiozole (t-BuPB), an ozadiozole dimer film stability such derivative with improved thin as 1,3-bis(4-t-butylphenyl-1,3,4-oxadizolyl)biphenylene (OXD-1), or 1,3-bis(4-t-butylphenyl-1,3,4- oxadizolyl)phenylene (OXD-7), a triazole derivative, a phenanthroline derivative, or the like can be nominated.

[0020]

270

9.75

The foregoing materials for the hole transport layer, the light emitting layer, and an electron transport layer can form each the layer singly. Alternatively, the foregoing materials can be used in the state of being dispersed in polymer binder such as a solvent soluble resin typified by polyvinyl chloride, polycarbonate, polystyrene, poly(N-binylcarbazole), polymethylmethacrylate, polybutylmethacrylate, polysulfen, polyphenyleneoxide, polybutadiene, a hydrocarbon resin, a ketone resin, a phenoxy resin, polysulfone, polyamide, ethylcellulose, vinyl acetate, an ABS resin, and a polyurethane resin, or a hardening resin typified by a phenol resin, a xylene resin, a petroleum resin, a urea resin, a melamine resin, a unsaturated polyester resin, an alkyd resin, an epoxy resin, and a silicone resin, or the like.

As the method for forming the foregoing organic layers such as the hole transport layer, the light emitting layer, and the electron transport layer, resistance heating evaporation, electron beam evaporation, a sputtering method or the like can be, but not exclusively employed. Resistance heating evaporation and electron beam evaporation are preferably used usually in consideration of their properties. Thicknesses of the layers depend on a resistance value of the organic layer and can not be specified.

However, the thickness of the layer is selected empirically from 100 to 1000 nm.

[0022]

[0021]

Electrical energy mainly refers to a direct current. However, a pulsed current

and an alternating current can be also used as electrical energy. A current value and a voltage value should be, but not exclusively, chosen so that the brightest luminance can be obtained with as low power consumption as possible in consideration of a lifetime of the element.

[0023]

A pattern portion according to the present invention basically refers to a portion involved in light emission of the organic electroluminescent element. If necessary, a non-light emitting portion which is formed to improve a contrast, pattern precision, or an electrical insulation property of the portion involved in light emission is patterned. Therefore, the light emitting layer, the anode, and the cathode are preferably subject to patterning.

[0024]

The light emitting layer and the electrodes are especially important among the portions involved in light emission. Shapes and sizes of those portions are not particularly restricted and the most suitable shapes and sizes are employed according to the application. For example, in the case that the light emitting layer and the electrode are used in a display element or a display, one pixel is formed by one or more light emitting regions specified by shapes of the patterned light emitting layer, electrodes, and non-light emitting region. That is, shapes and sizes of the patterned light emitting layer and electrodes in the present invention do not need to coincide with a shape and a size of a pixel. A shape of a pixel varies according to a display system such as a segment system or a dot-matrix system, but the size of a pixel is preferably 2 mm square or less. As for the use in a high definition display, a pixel has preferably a size of 500 µm square or less, more preferably, 100 × 300 µm which is the same as that of a monochrome pixel used in a full color liquid crystal display which is commercially practical today can be nominated.

[0025]

As for the use in a display, patterned shapes of the light emitting layer and the electrode often have a repetition period. In that case, the shortest pitch of the patterned shape is preferably 2 mm or less, more preferably, 500 µm or less. The display may be

a passive matrix type or an active matrix type as typified by TFT type. The present invention does not restrict a particular structure and a driving method of a display.

[0026]

The foregoing electrode refers to at least one of the anode or the cathode of the organic electroluminescent element. Both of the electrodes may be patterned, if necessary, according to the present invention. Also, the foregoing electrode also refers to an electrode like a guide electrode which is added to improve conductivity of the electrodes. Basically, it is preferable that one electrode formed over the substrate is patterned by a wet process, then, after an organic layer is formed thereover, the other electrode is patterned by a method according to the present invention. It is more preferable example of a process in which a transparent electrode prepatterned over a transparent substrate is used as an anode, and an organic layer is formed thereover, then, a cathode formed over the organic layer is patterned according to the present invention.

1774

4 - 34

والمائح

12.

The non-light emitting portion which is patterned according to the present invention is not particularly restricted. The black matrix and an insulating layer for specifying the light emitting region can be nominated as preferable examples for the non-light emitting portion. The black matrix changes the color of a space between the light emitting regions into black to improve a contrast. The insulating layer protects an electrode edge, specifies the light emitting region, and improves conductivity between the electrodes. Materials, shapes, and sizes of both of the black matrix and the insulating layer can not be shown sweepingly, and the most suitable ones should be selected according to their uses.

[0028]

[0027]

44.

The mask of the present invention is a sheet type material such as a plate or a film which is provided with one or more opening portions. An organic material or an electrode material flies to a substrate by an evaporation method or the like, and the materials are deposited over the substrate through the opening portions of the mask which is placed over the forward position of the substrate. Thus organic electroluminescent element is patterned according to the shapes of the opening portions

of the mask.

[0029]

An important feature of the present invention is that adhesion between the mask and the substrate is improved by magnetic force. Therefore, the deformed portion of an evaporation material, that is, a portion in which the evaporation material is spread under the mask through the opening portions of the mask is decreased. And so a fine patterning which was unrealizable can be realized. It is not a primary object of the present invention neither to fix the position of the mask to the substrate nor to support the weight of the mask itself, so adhesion between the mask and the substrate can be improved by magnetic force, mechanical contact, or the like, and not exclusively restricted.

[0030]

In the present invention, as long as magnetic force is exerted between the mask and at least another material, the relationship between them is not exclusively restricted. For example, in the case that force of attraction by magnetic force is exerted between the mask and the substrate of the organic electroluminescent element, either or both of the substrate and the mask can be a magnet. Of course, an object on which the magnetic force exerts with the mask does not need to be the substrate. Similarly, either of attractive force and repulsive force can be employed instead of the magnetic force. A preferable example of the present invention is that a mask which is under the influence of force of attraction due to a magnetic field, that is, a mask which is made of a material attracted by a magnet is formed over the obverse side of the substrate over which the element is formed, and the mask is made stick to the substrate by a magnet formed over the reverse side of the substrate. The strength of the magnetic force varies according to the shapes, sizes, weights, or strengths of the mask, and so they can not be shown sweepingly. The strength of the magnetic field should be strong enough to obtain enough or more adhesion of the mask and the substrate when the mask is fixed by mechanical contact. When the mask is fixed by magnetic force, the strength of the magnet field should be strong enough to obtain enough or more adhesion of the mask and the substrate and to fix the mask to its position.

[0031]

As preferable examples of the magnet, a permanent magnet and an electromagnet can be nominated. Although the shape and the size of the magnet are not restricted exclusively, the size of the magnet is preferably lager than that of the opening portion of the mask so that force of attraction uniformly exerts to the whole opening portion of the mask in a vertical direction to the substrate. One magnet which generates a magnetic field which covers a required area may be used. Alternatively, a plurality of magnets bonded together, or a plurality of magnets aligned at regular intervals may be used. The distance between the magnet and the substrate is not exclusively restricted as long as the magnetic force can act sufficiently to the mask.

[0032]

As preferable examples of the material for a permanent magnet, a quench hardening magnet material such as pure iron, plain carbon steel, W steel, Cr steel, Co steel, or KS steel, a precipitation hardening magnet material such as MK steel, Alnico steel, NKS steel, or Cunico steel, a sintering magnet material such as OP ferrite, Ba ferrite, a material for a various kinds of rare earth magnet typified by SmCo series and NdFe B series can be, but not exclusively, nominated. The foregoing materials are often used bulk likely or they can be used as a magnet in a powdery state mixed into rubber or resin. Alternatively, the foregoing powdery material can be pressure formed. [0033]

An electromagnet can be preferably used in the present invention since the electromagnet can control electrically ON or OFF of a magnetic field and magnetic force. Although a structure of the electromagnet is not exclusively restricted, a structure in which a solenoidal coil made by winding a conducting wire at several times and a magnetic core is put into the coil is particularly desirable. As a material for the magnetic core, in addition to the foregoing materials for a permanent magnet, a material for a metal magnetic core such as a silicon steel plate, Al-Fe alloy, or Ni-Fe alloy (permalloy), a material for ferrite magnetic core such as Mn-Zn series, Ni-Zn series, or Cu-Zn series, a material for a dust core, which is formed by compressing fine powder of a material such as iron carbonyl, Mo permalloy, or sendust with a bonding agent, can be

nominated. Such kinds of electromagnet may be used singly. Alternatively, a plurality of them may be used together as a magnetic field source.

[0034]

The foregoing magnetic materials can be also nominated as preferable examples of a material for the mask. The mask can be preferably formed by forming those materials into thin plate shapes. Alternatively, the mask can be also formed by forming powder of the magnetic materials mixed into rubber or resin into film shapes, and so the composition of the materials for the mask can not be specified sweepingly. In order to make magnetic force exerted sufficiently, the mask preferably contains at least one of the magnetic elements of Fe, Co, and Ni with a composition ratio of more than 1% in total (in the case of only one of the magnetic elements is contained, with the ratio of more than 1% by itself), more preferably, with a composition ratio of more than 20% in total. Attraction force exert to the manufactured mask. The mask may be magnetized or not from the beginning. The mask can be made from a magnetized material, or the mask can be magnetized after being manufactured as required.

Shapes and sizes of the opening portions of the mask are basically the same as those of the patterned portions of the organic electroluminescent element. However, one patterned portion of the organic electroluminescent element can be corresponded by one mask at one time, by a plurality of masks at one time, or by one mask with shifts or the like at several times. Consequently, the patterns of the mask and those of the organic electroluminescent element do not need to coincide. As in the foregoing case that the organic electroluminescent element is used for a display, when a pattern having a repetition period is corresponded by one mask, the preferable pattern pitch of the mask is 2mm, more preferably, $500 \ \mu m$.

[0036]

The thickness of the mask depends on the strength, size, and size of the pattern of the mask, and so can not be shown sweepingly. When the mask is thicker and stronger than it needs to be, big magnetic force is required to improve adhesion between the mask and the substrate, and it becomes difficult for the mask to follow a deformation of the substrate. As a guide, a thickness of 2 mm of the mask or less is nominated as a preferable example. The present invention is particularly effective at a fine patterning process, and 500 μ m is shown as a preferable example of the pitch of the pattern. In that case, when the opening portion has a width of 300 μ m, the width of the space is 200 μ m. To realize high quality pattern precision, the thickness of the mask is desirably less than five times as great as the width of the space (in this case, 200 μ m), more preferably, the thickness of the mask is the same as the width of the space or less. Consequently, 500 μ m or less is nominated as a particularly preferable example of the thickness of the mask corresponding to the fine patterning.

[0037]

In the case that the surface of the substrate used in the organic electroluminescent element is smooth, it is advantageous to use a mask with a smooth surface in order to obtain uniform adhesion between the mask and the substrate. However, when a thin mask is made to correspond to the fine patterning as described above, the mask easily deforms during its formation, and the mask tends to lose its smooth surface because of inequalities of the mask or the like. In that case, a process like annealing may be carried out to make the surface smoother. Further, the mask, which is often used in being fixed to a flame of a suitable shape, should be attempted to make its surface closer to the ideal state by fixing the mask under tension to the flame.

[0038]

In the manufacturing process according to the present invention, a spacer which serves as a cushion is preferably formed in the non-light emitting portion of the organic electroluminescent element. The spacer can prevent the mask from damaging the organic layer or the like which is formed over the substrate when the mask sticks with the side of the substrate over which the element is formed. The spacer can be used both as a spacer and a part or the whole of the black matrix. Although a manufacturing method or properties of a material for the spacer is not exclusively restricted, it is easier, in consideration of the process, to form the spacer over the substrate in advance by a photolithography method or the like in order to protect the light emitting portion from the mask sufficiently. The height of the spacer needs to be greater than the thickness

of the light emitting portion of the organic electroluminescent element and the spacer needs to have a height which does not cause deterioration of the pattern precision due to a spreading of the evaporation material. Usually, the spacer is formed to have the height of 0.5 to $100~\mu m$, but not exclusively restricted and can be optimized according to the condition.

[0039]

The function of the foregoing spacer is also accomplished by forming a protrusion over a part of the portion of the surface of the mask in which the mask and the substrate contact to each other, and by making the protrusion get contact to the non-light emitting portion of the organic electroluminescent element, or by coating the whole mask with a relatively flexible material such as resin. Materials for the protrusion and the coating are not restricted exclusively, but it is easy that they are formed using photo resist or the like in consideration of a process.

[0040]

[Example]

Hereinafter, the present invention will be explained with examples and comparative examples, but the present invention is not limited to these examples.

80 g .

2 11

[0041] Example 1

A mask of a kovar plate (a composition ratio: Fe=54%, Ni=29%, Co=17%) having a size of 28×36 mm and a thickness of 50 µm provided with opening portions formed by wet etching is prepared. Main part of one opening portion has a rectangular shape with the length of a shorter side of 200 µm and the length of a longer side of 15 mm. The 16 opening portions having the rectangular shapes are placed with a pitch of 300 µm in a shorter side direction. That is, the mask is a striped mask having 16 opening portions with pitches of 300 µm (the length of the opening portion 200 µm and the length of a space 100 µm) at their center parts. One of the opening portions is widened with a pitch of 1.27 mm (the width of the widened opening portion is 600 µm) within 7.5 mm in the longer side direction from both of the ends of the opening portion to make electrical connection to exterior portion easier. The mask is fixed to a stainless steel frame with a width of 2 mm in the same outside shape as that of the kovar

plate by laser welding. The mask is fixed in a vacuum deposition apparatus so that one surface of the kovar plate fixed to the stainless steel frame faces a deposition source (downward). A glass substrate having a size of 38×46 mm and a thickness of 1.1 mm and a magnetic shell having a size of 34×42 mm and a thickness of 3 mm are placed sequentially on the other surface of the kovar plate which faces upward. A rare-earth magnet (H-23CV) made by Hitachi metals, Ltd. is used as the magnetic shell. After the apparatus is evacuated into vacuum at 5×10^{-4} Pa or less, metal of Al is evaporated at a rapid rate of 1 nm/s to have a thickness of 150 nm by resistance heating vapor evaporation using an alumina crucible. During the evaporation, the substrate is rotated to make the film thickness smooth.

[0042]

FIG. 1 is a microscope photograph of Al electrodes evaporated over the surface of the glass substrate which is taken from the apparatus. The width of the electrode is $200 \mu m$ at the central point of the longer side. The value of resistance is measured by a tester using the portion where the pitch of the electrode is widened. There is no electrical short-circuits between the 16 electrodes, and a value of resistance between neighboring electrodes is $20 M\Omega$ or more which is a measuring limit.

[0043] Comparative Example 1

When Al electrodes are patterned as in Example 1 except that the magnet is not used during the evaporation, an average of the width of the electrode is 270 µm (FIG. 2). However, a plurality of the Al electrodes become deformed and there are electrical short-circuits of ten pairs of neighboring electrodes among the 16 electrodes.

[0044] Example 2

Al electrodes are patterned as in Example 1 except that the width of the electrode is 250 μ m and the width of the space is 50 μ m (and so a pitch is 300 μ m as in Example 1). FIG. 3 is a microscope photograph of evaporated Al electrodes. The width of the electrode is 255 μ m. There is no electrical short-circuit between the electrodes, and the value of resistance between neighboring electrodes is 20 M Ω or more which is a measuring limit.

[0045] Comparative Example 2

When Al electrodes are patterned as in Example 2 except that the magnet is not used during the evaporation, every neighboring electrode overlaps each other, and so the width of each of the electrode is impossible to be measured (FIG. 4). And the value of resistance is measured to find that short-circuits are caused between every neighboring electrode.

[0046] Example 3

A glass substrate having a thickness of 1.1 mm and provided with an ITO transparent electrode film (made by electron beam evaporation, 15Ω /) is cut into some pieces to have sizes of 28×36 mm. ITO is patterned to be a 300 μ m pitch (the width of the ITO is 270 μ m) × 32 stripes by a photolithography method. One of the opening portions of the ITO stripe is widened with a pitch of 1.27 mm (the width of the widened opening portion is 800 µm) from either of the ends of the opening portion in the long side direction to make electrical connection to exterior portion easier. The substrate is washed and treated with UV-ozone. The substrate is fixed in a vacuum deposition apparatus, then the apparatus is evacuated into vacuum at 2×10^{-4} Pa or less. A hole transport material of bis(m-methylphenylcarbazol) is evaporated at a rapid rate of 0.3 nm/s to have a thickness of 120 nm, 8-hydroxyquinolinaluminium (Alq₃) doped with 0.35 wt% quinacridone is evaporated at a rapid rate of 0.3 nm/s to have a thickness of 30 nm, and Alq₃ is evaporated at a rapid rate of 0.3 nm/s to have a thickness of 70 nm, sequentially, from tantalum boat by a resistance heating method. The foregoing organic material is evaporated over the whole substrate. Then, a mask is fixed to the substrate so that ITO and the striped pattern of the electrodes form a right angle by using a magnet as in Example 1. Under vacuum the preformed organic layer is exposed to lithium vapor to be doped (1 nm in terms of film thickness), then Al is evaporated at a rapid rate of 0.5 nm/s to have a thickness of 150 nm.

[0047]

When the obtained passive matrix organic electroluminescence element of 32×16 pixel emits light line-sequentially, clear character display is realized. FIG. 5 is a microscope photograph of a light emitting region. One pixel has a size of 270×255

μm and each length of the side is corresponding to the width of actually patterned ITO and Al electrodes.

[0048] Example 4

A mask of a Ni plate having a size of 120 × 84 mm and a thickness of 25 µm provided with an opening portion is prepared as a mask for a light emitting layer. Fundamental form of the opening portion is a stripe shape that has a length of 67.2 mm and a width of 100 µm. 272 pieces of the stripe shaped opening portions are aligned with a 300 µm pitch in the width direction. As FIG. 6 shows schematically, each stripe shaped opening portion 2a has crossover track 3 having a width of 20 µm at every 4.8 mm to prevent the deformation of the opening portion. A mask for a kovar plate having a size of 120 × 84 mm and a thickness of 100 µm provided with an opening portion formed by wet etching is prepared as a mask for a cathode. As shown in FIG. 7 schematically, each stripe shaped opening portion 2b has a length of 100 mm and a width of 270 µm. 100 pieces of the opening portions are aligned with a 600 µm pitch in the width direction. The two kinds of masks are fixed to a stainless steel frame with a width of 2 mm which has the same outside shape as those of two masks by an electron beam welding method while paying attention to maintain their flatness.

Min

\$ (3)

 $(q_{i,k})_{i \in I}$

1.033

[0049]

A glass plate 10 provided with an ITO transparent electrode film, which is the same glass plate as used in Example 3, is cut into some pieces to have sizes of 120 × 100 mm. The ITO is patterned to be a 100 μm pitch (the width of the ITO is 90 μm) × 816 striped shapes 20 by a normal photolithography method. Then, paste prepared by mixing a black pigment containing a condensation product of phthalosyanine oxide as its main component into nonphotosensitive polyimide is applied to the substrate by a spin coating method and the substrate is semi-cured under nitrogen atmosphere at a temperature of 140 °C for 10 minutes in a clean oven. After the polyimide layer is patterned by a normal photolithography method using positive photo resist, the patterned polyimide layer is cured at a temperature of 280 °C for 30 minutes to form a black layer having a thickness of 1.0 μm which serves as a spacer and a black matrix. As shown in FIG. 9, the black layer 30 has opening portions 31 having sizes of 70 × 250

 μ m and a center portion of the stripe shaped ITO 20 is exposed from the opening portions. The volume resistivity of the black layer is 10^8 Ω cm or more so the black layer has a good insulating property.

[0050]

The substrate is washed and treated with UV-ozone. Then the substrate is fixed in a vacuum deposition apparatus and the apparatus is evacuated into vacuum at 2×10^{-4} Pa or less. Hole transport materials of Copper phthalocyanine is evaporated to have a thickness of 20 nm and bis(m-methylphenylcarbazol) is evaporated to have a thickness of 100 nm over the whole substrate to form a hole transport layer 32. Then, a mask for a light emitting layer is placed on the forward position of the substrate and a ferrite magnetic shell having a size of 110 × 100 mm, thickness of 10 mm, and residual magnetic flux density of 0.3T is placed on the backward position of the substrate. The mask and the ferrite magnetic shell are fixed on the substrate so that center lines of the stripe shaped opening portion 2a of the mask and the stripe shaped ITO stripe 20 of the substrate coincide with each other, and that the cross over track 3 does not interfere with the black layer opening portion 31. Under vacuum, as a blue light emitting layer 40, bis(2-methyl-8-hydroxyquinolinolato)-paraphenylphenolatoaluminium (BAlq₃) doped with 0.3 wt% perylene is evaporated to have a thickness of 30 nm, and BAlq₃ is evaporated to have a thickness of 70 nm, sequentially. The substrate and the magnetic shell are fixed to each other with 1/3 pitch shift of the mask. As a green light emitting layer 41, Alq3 doped with 0.3 wt% quinacridone is evaporated to have a thickness of 30 nm and Alq₃ is evaporated to have a thickness of 90 nm sequentially over the stripe shaped ITO which is next to the one over which the blue light emitting layer 40 is evaporated. Similarly, as a red light emitting layer 42, Alq₃ doped with 0.3 wt % 4-(dicyanomethylene)-2-methyl-6-(paradimethylaminostyryl)-4-pyran (DCM) is evaporated to have a thickness of 30 nm and Alq3 to have a thickness of 80 nm sequentially over the further next stripe shaped ITO. Light emitting layers of each color are placed on every third ITO 20 sequentially to cover the opening portion of ITO completely as shown in FIG. 10. Then, the mask for the light emitting layer is removed and Alq3 is evaporated to have a thickness of 20 nm over the whole substrate

as a coating layer for the light emitting layer 43. Then, a mask for a cathode is placed on the forward position of the substrate and the foregoing magnetic shell is placed on the backward position of the substrate. They are aligned so that a stripe shaped opening portion 2b forms a right angle with the stripe shaped ITO 20 of the substrate and coincides with a center of the black layer opening portion 31. After the preformed organic layer is exposed to lithium vapor to be doped (1 nm in terms of film thickness) under vacuum, Al is evaporated to have a thickness of 200 nm to form a cathode. At this step, a cathode 50a has a pitch of 600 µm (the width of the cathode is 275 µm) as shown in FIG. 11. The substrate and the magnetic shell are fixed to each other with 1/2 pitch shift of the evaporation mask for a cathode. Similarly, Li is doped and an Al cathode is evaporated to form a cathode 50b having the same width as that of the cathode 50a in the gaps between the firstly evaporated cathodes. As shown in FIGs. 12 and 13 schematically, a passive matrix color display in which 816 pieces of the light emitting layers of R, G, and B (red, green, and blue) are aligned sequentially and 200 pieces of cathodes respectively having a pitch of 300 µm are aligned to form a right angle with ITO is obtained finally. Since three light emitting regions of R, G, and B form one pixel, the display has 272×200 pixels with a 300 μ m pitch. Further, in FIG. 13, the black layer 30 is thinner than a light emitting portion to make the explanation easier, but the black layer 30 is thicker than the light emitting portion actually, and so it serves as a spacer sufficiently which protects the light emitting layer against contact with the mask.

[0051]

When the manufactured display emits light, each light emitting region R, G, and B emits light of its own color. Spreading of light due to intrusion of an evaporated material into another light emitting region during the evaporation is not observed. Short-circuits among stripe shaped cathodes are not observed, either. The size of the light emitting region is $70 \times 250~\mu m$ which is the same as that of the opening portion of the black layer. In addition, a clear pattern display and a multi-colored display are realized by line sequential driving.

[0052]

[Effect of the Invention]

According to the present invention, an organic electroluminescent element with fine pattern precision can be realized without wet processing.

[Brief Description of Drawings]

- FIG. 1 is a microscope photograph of a pattern of a patterned Al electrode according to Example 1.
- FIG. 2 is a microscope photograph of a pattern of a patterned Al electrode according to Comparative Example 1.
- FIG. 3 is a microscope photograph of a pattern of a patterned Al electrode according to Example 2.
- FIG. 4 is a microscope photograph of a pattern of a patterned Al electrode according to Comparative Example 2.
- FIG. 5 is a microscope photograph of a pattern of a patterned pixel portion of an organic electroluminescent element according to Example 3.
- FIG. 6 is a schematic plan view for explaining a mask for a light emitting layer used in Example 4.
- FIG. 7 is a schematic plan view for explaining a mask for a cathode used in Example 4.
- FIG. 8 is a schematic plan view for explaining an organic electroluminescent element of Example 4 (at the step of patterning ITO).
- FIG. 9 is a schematic plan view for explaining the organic electroluminescent element of Example 4 (at the step of forming a black layer).
- FIG. 10 is a schematic plan view for explaining an organic electroluminescent element of Example 4 (at the step of forming RGB light emitting layers).
- FIG. 11 is a schematic plan view for explaining an organic electroluminescent element of Example 4 (at the first step of forming a cathode).
- FIG. 12 is a schematic plan view for explaining an organic electroluminescent element of Example 4.
 - FIG. 13 is a cross-sectional view in AA' in FIG. 12.

[Description of the References Symbols]

1a and 1b mask portion

2a and 2b stripe shaped opening portion

3 cross over track

- 10 glass substrate
- 20 stripe shaped ITO
- 30 black layer
- 31 black layer opening portion
- 32 hole transport layer
- 40 blue light emitting layer
- 41 green light emitting layer
- 42 red light emitting layer
- 43 coating layer for light emitting layer

50a and 50b cathode

. < 4°.

Copylety.

2000

THIS PAGE BLANK (USPTO)